

磁光薄膜的干涉增强

范正

(中国科学院上海光机所)

提要:讨论了磁光薄膜的基本特性,并用光学薄膜的设计技术研究了磁光效应 的干涉增强。作为例子,文中给出了 TbFe 膜的一些设计结果。

Interference enhancement of magneto-optical effect

Fan Zhenxiu

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Shanghai)

Abstract: Basic properties of magneto-optical thin films are discussed. The method of thin film optics is used to study the interference enhancement of the magneto-optical effect. As an example, the design considerations of megnetic film TbFe are given.

光盘存贮技术要求磁光薄膜具备以下性 能,1、非晶态结构,2、记录灵敏度高,3、高信 噪比,4、高稳定性,5、长寿命等。以上性能既 与材料本身及薄膜的淀积工艺有关,而且记 录介质与入射介质和出射介质的匹配以及匹 配介质的材料也起着举足轻重的作用,这是 因为,记录介质两侧的匹配状况决定了进入 它内部和可能被它吸收的光能的大小,进入 膜内的光能愈多,磁光效应愈大,信噪比越 高;被记录介质吸收的能量愈多,膜内温升愈 高,记录灵敏度也越高。

一般吸收膜都具有较高的表面反射,从 而阻止了激光能量进入薄膜,为了使尽可能 多的光能进入薄膜,可以对磁光薄膜表面进 行增透。

设磁光薄膜的复折射率为n-ik(这里 $n-ik=\hat{n}=(\hat{n}^++\hat{n}^-)/2)$ 。为了对它的表面增透,首先在它表面匹配适当的介质层使组合导纳Y为实数。设匹配薄膜的折射率为n,

de
-
1)
2)

这样便可得出匹配膜层的 注相厚度。这里需 要指出的是, 在 Y 的表达式中, 当根号前面 取"-"时, 膜层的位相厚度取δ; 取"+"号 时, 位相厚度为 δ+ ^π/₂。 为了消除磁光薄膜的表面反射, 可以取 Y=n₀, 这时有

收稿日期:1986年1月21日。

$$n_1 = \sqrt{(n_0 \cdot k^2 + n_0 \cdot n^2 - nn_0^2)/(n - n_0)}$$
(3)

大多数情况下用单层匹配膜来消除磁光 膜表面反射是困难的,为此,必需加上若千层 光学厚度为 $\frac{\lambda_0}{4}$ 的高、低折射率交替层,它们 与Y的组合导纳为 Y_c ,且有 Y_c - $n_0=0$ 。这 样便可以得到如下的结果^[11]:对奇数膜m=2P+1, P=0, 1, 2······

$$Y_{c} = (n_{H}/n_{L})^{P}(n_{H}^{2}/Y)$$
$$2P = \log(n_{0}Y/n_{H}^{2})/\log(n_{H}/n_{L}) \qquad (4)$$

对偶数层膜

$$Y_{o} = (n_{H}/n_{L})^{2P} \cdot Y$$

$$2P = \log(n_{0}/Y) / \log(n_{H}/n_{L})$$
(5)

式中 n_H、n_L分别表示高、低折射率。

表1给出几种磁光薄膜在不进行匹配时 的磁光效应。可以看出,不同材料有较大的 差别。在我们所列举的材料中以 MnBi 膜最 佳,但这种材料不够稳定,所以实际应用得很 少。

表1 几种磁光膜的磁光效应

膜料	n ⁺	<i>n</i> ⁻	k+	k-	R_{x}	R_y	θ_k^0	Yk
TbFe	2.325	2.275	3.010	2.990	0.537	7×10^{-6}	0.21	0.01
GdCo	2.310	2.290	3.820	3.260	0.642	2.6×10^{-5}	0.23	0.28
MnBi	3.77	3.56	3.92	3.79	0.599	4.5×10^{-5}	0.45	0.23

表2给出 TbFe 膜在不同匹配状况下的 性能。为了便于比较,表中同时列入单层 TbFe 膜的结果。可以看出,在适当的匹配条 件下,磁光薄膜的磁光效应大大加强。在其 表面反射完全消除的情况下,极克尔旋转角 可以大两个数量级。

由文献[2],[3]可以知道,在 $R_x > R_y$ 的 情况下,磁光光盘的信噪比正比于 R_y ,磁光 薄膜的温升取决于单位体积内的能量淀积。 因而在上面所讨论的薄膜性能中, R_y 和能量 密度的淀积更重要,极克尔角是磁光效应的 重要参量,它可以由增加 R_y 或减少 R_x 来增 加,而 R_x 对信噪比的贡献是不灵敏的。

表 2 在不同匹配条件下 TbFe 薄膜的磁光效应

	膜	系	R _x	R_y	θ_k	74
材料 n 1(nm)	ZnS-SiO-Zn 2.3 1.9 2.3 91.3 110.5 62.4	S–TbFe 3 5 200	3× 10 ⁻⁵	3.4×10^{-5}	42.9°	0.25°
材料 28 g(nm)	ZnS-TbFə 2.3 62.5	2011 1的相1	0.038	3.2×10^{-5}	1.63°	0.33°
材料	TbFe	修や金	0.53	7×10^{-6}	0.21°	0.01°

磁光薄膜的单面增透使磁光效应得到很 大的改进,但从增加 Ry来说还没达到最佳匹 配。这是因为光束进入磁光薄膜后, 其强度 迅速衰减,因此,只有一定深度的膜层对磁光 效应做出贡献;其次,激光能量虽然几乎全部 淀积在磁光薄膜内,但这种磁光膜比较厚,单 位体积内的能量淀积并不是很高。为了进一 步提高磁光效应,我们研究另外一种匹配形 式。在磁光膜和不透明的高反射膜层之间镀 一层透明电介质薄膜,构成一类法布里--珀洛 型干涉滤光片。适当选取电介质层和磁光膜 的厚度, 使 Re 尽量小, 从而在磁光膜内得到 最大的能量淀积。在这种设计中,尽管磁光 膜不是很厚, 但是由于光在膜层内多次往返 的结果, 磁光效应得到充分的发挥。图1. 图 2分别给出改变磁光膜和匹配介质膜厚度时





R_y和 Q_b 极克尔旋转角的变化。图 3 给出确 定膜系的磁光效应的光谱曲线,表 3 给出三 个图中膜系内固定的膜层参数。这里还需指 出的是,在这种设计中,磁光薄膜的最佳匹配 厚度一般都比较薄,而较薄的膜层稳定性可

(上接第98页)

电荷迁移过程是由于银电极费米面里的电子 吸收入射光子跃迁到吡啶分子激发态,发生 喇曼散射过程;而 SON⁻离子的 SERS 光谱, 其电子电荷迁移过程是由于 SON⁻基态电子 吸收入射光子跃迁到银电极费米面能态内, 从而发生喇曼散射过程。可以认为前一电子 电荷迁移过程对后一过程有一增强作用,且 影响着各自的能级和能态结构。所以,当吡 啶分子与硫氰酸根(SON⁻)同时化学吸附于 银电极表面后,对 SON⁻离子的 SERS 光谱 能变差,在实际选择时要注意权衡。此外,膜 系设计是以840 nm 作为工作波长的。 由图 8 可以看出,在设计波长有较好的结果,但在 一定波长范围内变化并不很大。

以上分析可以看出,把光学薄膜的设计 技术用于磁光记录膜,对改进其性能起着相 当大的作用。多层干涉膜不仅可以用在磁光 膜;而且还可用于相变型和其他类型的光盘 薄膜。把光学薄膜和功能薄膜溶合在一起,对 薄膜技术的发展将有很大的促进作用。

本工作在编写程序和计算过程中得到杨本棋、章宏芬二同志的大力协助,特此致谢。

表3 图1~图3磁光多层膜膜层参数

N R IV	四下武家派	第一层 第二层 第三层 第四层
1	78	2.3 2.3-i3 2.3 2-i7.1
図 I -	$d(\mu m)$	62.5 45 40
0 191	ibation fand	2.3 2.3-i3 2.3 2-i7.1
3 4 -	d (µm)	62.5 40
2 2	n	2.3 2.3-i3 2.3 2-i7.1
1 9 -	$d(\mu m)$	62.5 40 45 40

参考文献

 [1] 唐晋发,郑权;"应用薄膜光学", 1985年, 科学出版 社。

[2] M. Mansuripur et al.; SPIE, 1982, 239, 215.

[3] M. Mansuripur *et al*; *Appl. Opt.*; 1982, 21, No.
 6, 1106

强度有一增强作用。

作者感谢湘潭大学物理系杨皋、方显承 老师在实验上提供的帮助。

参考文献

- [1] J. E. Rowe et al.; Phys Rev. Lett. 1980, 44, 1770.
- [2] J. E.Demuth et al.; Chem. Phys. Lett., 1980, 76, 201.
- [3] 凌德洪等; «光学学报», 1985, 11, No. 5, 1035.
- [4] 顾仁敖等;《苏州大学学报》(自然科学版),1985,No. 2,84.
- [5] J. R. Lombardi et al.; Chem. Phys. Lett. 1984, 104, 240.